遠赤外線干渉計 FITE:豪州での光学系調整結果

佐々木彩奈(ISAS/JAXA)、芝井 広、住 貴宏、松尾太郎、須藤 淳、伊藤哲司、 大山照平、佐伯守人、坪井隆浩(阪大理)、成田正直(ISAS/JAXA)

1. 概要

遠赤外線干渉計 FITE (Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment) は遠赤 外線領域で、従来の観測装置にはない高空間分解 能観測の達成を目指している。FITE は Fizeau 型 干渉計であり、ダスト放射領域に相当する遠赤外 線波長帯で、原始惑星系円盤を空間分解能 4"で観 測を行う。このサイエンスを達成するために、気 球フライト前に、干渉光学系を高精度に調整する 必要があり、重要な技術課題であった。新しい調 整手法として、シャックハルトマン波面センサー による調整手法を開発し、2018年豪州気球実験キ ャンペーンの輸送前後で開発した干渉計調整機 構を用いて調整を行った。結果、遠赤外線波長150 μmでの干渉縞が得られる要求精度を満たすよ うに調整を終えた。FITE はフライトをすることが できなかったが、豪州実験場で実施した光学系調 整試験(軸外し放物面鏡調整、一次平面鏡・二次 平面鏡調整、光路差調整)に要した日数は5日間

であった。これは、過去のフライト準備時に要した2週間という期間を短縮している。

2. FITE 光学系概要

FITE 光学系は、干渉光学系と冷却光学系から 成る。調整機構を含めた全光学系の概念図を図2 に載せる。干渉光学系は、4枚の平面鏡と、2枚 の軸外し放物面鏡から構成される。干渉計の新し い測定原理については文献[1]を参照されたい。図 1は FITE 干渉光学系を表す。天体からの遠赤外 線放射を、アームの先に取り付けられている2枚 の一次平面鏡(基線長 6m)で反射させ、望遠鏡 構体に導く。その後、望遠鏡構体内にある、2枚 の二次平面鏡で再度反射させる。二次平面鏡は4 5度傾いており、反射した光は望遠鏡構体上面に 鉛直下向きに取り付けられた2枚の軸外し放物 面鏡に入射し、集光する。二枚の軸外し放物面鏡 は各口径 400mmで中心間距離が 1200mm であ り、一枚の軸対称放物面鏡(口径 1500mm)のう ち、必要な2か所を切り取ったものとみなせるよ



図1 (左) FITE ゴンドラの全体像と大きさ。(右) 干渉計の観測時光路。観測天体からの光は、 一次平面鏡で反射した後、干渉計構体に入射する。

うに配置されている。集光した光はクライオスタ ット内にある冷却光学系に導入される[2]。FITE 冷却光学系を含む光学系概要を図2に載せる。冷 却光学系内で一旦コリメートされた後、リオスト ップと、シャッターを通過し、再度カメラ光学系 で集光され、2個のダイクロイックミラーで、各 センサーに結像する。

打ち上げ後、気球観測高度で干渉計として動作



Figure 2 FITE 搭載光学系概念図。上に描かれている のが FITE 干渉光学系であり、下左から順に、地上試験 時に使用する干渉光学系調整機構[3][4]、観測中に使用す る冷却光学系、フライト中に観測方向を確認するスター カメラである。

するためには、高精度に光学系が調整されている 必要がある。冷却光学系はクライオスタット内に 収められており、シャッター以外の可動部が無い ため、地上における光学調整で十分な精度が保証 されている。

干渉光学系については、打ち上げ前の調整と、 打ち上げ後、そして気球観測高度での再調整が必 要である。干渉光学系の調整目標(=要求精度) を以下表1に記載する。この要求精度は、遠赤外 線波長で干渉縞を得るために必要な精度から求 めている[5]。

表 1 干涉光学系光学要求精度

1 光束の波面位相誤差	19.7 λ (@632.8nm)
2光束の結像性能	4.3"
2 光束の光路差	250μ m

3. 放物面鏡の調整結果

2017 年 9 月に輸送前の最終干渉計調整試験を 行い、問題ないことを確認した。輸送前に行った 光学調整試験の結果は別の文献[6]を参照された い。

豪州輸送後、フライト前に実施した最終干渉計 結果を図3に載せる。このベクトルマップから、 画像向かって左側の鏡は x 軸方向ティルト収差、 右側の鏡は x 軸 y 軸ティルト収差と、非点収差を もっていることは明らかである。1ビーム、2ビ ーム両方の測定データから解析プログラム内で 規格化 zernike 多項式を展開し、波面誤差と結像 性能を算出した結果が表1である。収差が見えて いても、この結果は、遠赤外線で干渉縞を得るの に必要な要求精度を、十分に満たしている。

Table 1	zernike 多項式による収差解析結果			
	Aberration	Order	Port Side	
	Piston or bias	Z[0]	Z[0]INACTIVE	
	X tip, tilt	Z[1]	Z[1] 0.180385[μm]	
	y tip, tilt	Z[2]	Z[2]-0.144402[μm]	
	Astigmatism (45)	Z[5]	Z[5]-0.012559[μm]	
	Defocus + Piston	Z[3]	Z[3]-0.043825[μm]	
	Astigmatism (XY)	Z[4]	Z[4]0.109538[μm]	
	trefoil	Z[8]	Z[8]-0.084734[μm]	
	Coma(X)+x-tilt	Z[6]	Z[6]-0.031785[μm]	
	Coma(Y)+y-tilt	Z[7]	Z[7]0.039864[μm]	
	trefoil	Z[9]	Z[9]0.134853[μm]	

	RMS wavefront error		0.162727[λ]	
I	P-V wavefront	error	0.650909[λ]	
I	RMS radius		1.644957["]	
**	******** 2beam RMS radiu	**** IS	************* 1.709854"	

4. 一次・二次平面鏡の調整

アームの先に取り付けられる一次平面鏡と、望 遠鏡構体内に設置される二次平面鏡の傾き調整 を行った。試験には、星からの平行光の代わりに なる、平行な2ビームをアームの先に取り付けら



Figure 3 シャックハルトマン波面センサーで取得した画像の波面解析結果。(上段左)参照球面 鏡で取得した参照面。(上段右)軸外し放物面鏡からの反射光で取得した被検面。(二段目左)参 照面と Port 側ビームのみにフォーカスしたスポットデータ。紫のスポットが参照面で取得した スポット、緑色のスポットが被検面で取得したスポットデータ。横軸縦軸の値は iDS カメラのピ クセル番号を示す。イラスト中に描かれている円と黒色のマークは、ゼルニケ多項式展開するに あたって使用した原点と範囲を示す。(二段目右)参照面と Port 側データ被検面で取得したスポ ットデータから得られるベクトルマップ。ベクトルマップから x 軸ティルトの収差が見られる。 (三段目左)参照面と Starboard 側ビームのみにフォーカスしたスポットデータ。(三段目右) 参照面と Starboard 側データ被検面で取得したスポットデータから得られるベクトルマップ。 (最下段左) Port 側,Starboard 側両方のビームを合わせて、一つの放物面鏡とみなして取得した スポットデータ。ゼルニケ多項式の展開中心は光軸と一致させている。(最下段右)参照面と 2つ のビーム合わせて取得したスポットデータから得られるベクトルマップ。

2 ビーム合わせた収差解析ではわからないが、このベクトルマップから各ビームが持っている収 差を直感的に判断することができる。 れている1次平面鏡に入射させる必要があるた め、平行な2ビームを地上でつくる必要がある。 要求される角度精度は20"である。この要求精度 は、遠赤外線で2ビームをエアリーディスク半径 内に像面で重ねることを条件としている。エアリ ーディスク半径は、観測波長 λ、口径を D として、 1.22×(λ/D)なので、91.5"となり、像面で干渉 縞を得る条件を満たす。光軸調整の概要図と、実 際にハンガー内で試験を実施している時の写真 を図4に載せる。水平基準精度 10 秒角の高精度 レーザーすみ出し機を基準面として使用し、その 基準面内に光軸調整用のレーザーでつくった 2 ビームが通過するように光路を設置した。光源か らゴンドラまでの距離 10mの間を、距離の変わ らないリジッドな構造の上に置かれているター ゲットホルダを移動させ、2 ビームがターゲット ホルダに当たる様に、光源の平面鏡と半透鏡を微 調整する。これを繰り返すことで、ビームの平行 からのズレを 1mm/10m=10⁴rad~20"以下の平行 2ビームを達成した。最終的に南極点付近の星を 一次焦点面にあるスターカメラで観測、結像状態 を確認することで、問題ないことを確認した。

5. 光路差の調整

光軸調整でつくった 2 ビームが、FITE 干渉計 構体と何度ズレがあるかを測定することで、光路 の測定を行い、光路 0 となるように 2 次平面鏡の 位置を調整した。遠赤外線チャンネルの観測中心 波長は 155µm 、フィルターの帯域幅は 30µm、 位相差 1rad に光路差を合わせることを条件とす ると、可干渉距離 $d=\lambda^2/\pi^-1\Delta\lambda=254.9$ [um]である。 つまり、光路差を 250µm 以内に収めれば、像面 で光は強め合うため、干渉縞が生成される。観測 中は、光路の測定誤差範囲内で 250µm 二次平面 鏡をステップさせ、±125µm 以内に光路差0の 場所がくるように観測計画を立てた。これにより、 天体のビジビリティーを 2 点以上測定すること ができ、天体の視直径測定に必要な情報を得るこ とが可能である。

光学系以外の FITE ペイロード準備状況につい ては、[7][8]を参照されたい。



<u>参考文献</u>

[1] " Novel Spectral Imaging Method for Fizeau Interferometer",

T. Matsuo, et al., SPIE 7013, 2008

- [2] "Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment (FITE): Sensor Optics", T. Kohyama, et al., Transactions of Space Technology Japan, 7, 55, 2009
- [3] "Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment: I . Interferometer Optics", E. Kato, et al., Transactions of Space Technology Japan, 7, 47, 2009
- [4] "Development of New Optical Adjustment System for FITE (Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment)"
 A. Sasaki, et al., SPIE 8445, 2012
- [5] "Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment : Optical Adjustment System",
 A. Sasaki, et al., IEEE Trans. Terahert Science and Technology, 4, 179, 2014
- [6] 気球搭載型遠赤外線干渉計FITEの光学系状 況報告 佐々木彩奈 他、大気球シンポジウム 2017 年
- [7] 気球搭載型遠赤外線干渉計FITEの準備状況 報告

芝井 広 他、大気球シンポジウム 2017年 [8] 気球搭載型遠赤外線干渉計FITE実験結果

芝井 広 他、大気球シンポジウム 2018